PAT-NO:

JP402262354A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 02262354 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

DEVICE AND WIRING

METHOD THEREOF

PUBN-DATE:

October 25, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURIBAYASHI, MOTOTAKA

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP01081434

APPL-DATE:

April 3, 1989

INT-CL (IPC): H01L021/90, H01L021/3205

#### **ABSTRACT:**

PURPOSE: To obtain a multilayer interconnection structure which is less in level difference and disconnection by providing the first layer in the horizontal direction and second layer in the vertical direction, with the third and fourth layers being respectively provided in directions at +45&deq; and -45° from the first or second layer.

CONSTITUTION: A multilayer interconnection layer composed of the first to the fourth layers 11-14, with the firs and second layers 11 and 12 being respectively provided in the horizontal and vertical

directions and third and fourth layers 13 and 14 being respectively provided in directions at +45° and -45° from the first or second layer 11 or 12, is provided on a semiconductor substrate and a through hole 22 through which the fourth and third layers 14 and 13 are connected with each other is formed in the area surrounded by the wiring gratings of the first and second layers 11 and 12. Then, for example, the third and fourth layers 13 and 14 are respectively passed over the crossing sections of the wiring gratings of the layer 11 and 12. In addition, a logic cell terminal 21 is provided at the crossing section of the wiring gratings of the layers 11 and 12 and the connection between terminals is performed by means of the layers 13 and 14.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

### 母 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-262354

@Int. Cl. 1

織別配号 庁内整理番号 @公開 平成 2年(1990)10月25日

H 01 L 21/90

6810-5F

H 01 L 21/88 6810-5F

(全6頁) 寒杏請求 未請求 請求項の数 5

半導体集積回路装置及びその配線方法 日発明の名称

> 頤 平1-81434 创特

頤 平1(1989)4月3日

元 隆

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究

所内

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 則近 憲佑 外1名

1. 発明の名称

半導体集権回路装置及びその配験方法

2. 特許請求の紙類

(1) 半導体基板上に結1層から第4層までの多 原配顧用を有し、第1層が水平方向に、第2層 が最直方向に、第3層が前記第1層又は第2層 に対して+45度方向に、第4度が前記第1度 又は第2層に対して-45°方向に設けられ、第 4周と第3層を設建するスルーホールが終1層 と前2層の配盤格子で囲まれた領域内に設定さ れていることを特徴とする半導体集積回路装置。 (2) 少なくとも第3層及び第4層の1つが終1 **帯と前2層の配線格子の交差部上を潤る様に設** 定されている事を特徴とする情求項1記載の半 導体集積回路設置。

筋 3 層 が 前 1 層 と 節 2 層 の 配 線 格 子 の 交 登 部上を通る様に設定され、第4層が終1層と第 2 層の他の交替部上を通る機に設定されている 寒を始終とする顔束項1紀数の半端体型類回路

(4) 第1 層及び第2 層の配線格子の交差部に動 理セル 婦子 が設定され、第3層及び第4層によ り端子間の接続が為されている事を特徴とする 請求項 2 又は 3 記載の半導体集積回路接低。 配線層を4層を1つの単位として配線層を 部分集合に分けるステップと、第1層を蓄準の 0°とし第2層は90°。第3層は+45°、又は -45°、第4階は-45°又は+45°として配銀方 向を設定するステップと、4つの配線層のうち 第3層及び第4層を、0°と90°に磁線変換す るステップと、終1層、第2層、第3層及び第 4 層の配線を設定するステップと、4 つの配線 層のうち飾3層及び飾4層について歯様変換の 遊変換を行なりステップとを具備したことを特 様とする半導体集積回路設置の配象方法。

3. 発明の静細な説明

(発明の目的)

(登集上の利用分野)

- 本発明は、半導体集散回路の多層配線構造に

特 間 平2-262354 (2)

関する。

(従来の技術)

高級税化とともに、京子の占める領域よりも、 気子間の配線が占める領域のほうが、大きくなっ てくる。そのため段粒度をさらに高めた大気機を 半辺体機数回路を製造するには京子間の配線のた めに複数の層を用いて配線を多層化して、テップ 上での配線の占める面積を低減しなければならない。

記録のための別としてのみ使用する 等が行われて いた。

(発明が解決しょりとする瞑題)

以上の様に従来の多形 配線 構造では、配線 局が機 試にも限み重ねられる ため 段差が 凝 しくなり、その 結果として配線が 途中で 切断されて しょい 半 遊体 無限回路 数度の信 領性 を低下させるという 閉 題点が むった。

本発明は、この様な課題を解決する多層配線な 途の半収体集職回路装配かよびその配象方法を提供することを目的とする。

(発明の収成)

〈問題を解決するための手段)

本発明は、上記事的にほみて為されたもので、 半事体基板上に第1周から第4個文での多周配線 層を有し、第1周が水平方向に、第2層が垂直方 向に、第3周が前記第1周又は第2周に対して+ 45度方向に、第4份が前記第1周又は第2周に対して+ 45度方向に、第4份が前記第1日又は第2層に 対して-45°方向に設けられ、第4周と第3份 を超級するスルーホールが第1届と第2時の記録 現在、ポリシリコン1層とメタル2層を用いた
3 層配線がプロセス技術として確立し、スタンタードセルやゲートアレイ等の半導体 貧酸固路装設 に用いられている。 さらに、近年、プロセス技術の 適歩によって、メタルの層を三つ使用したプロセスが可能となってきた。 将来も4 層以上の多層配線を用いた 集積回路装 競の 関発が行われていくと思われる。

そのため、多 夢 配 態 ブロ セ ス を 使 用 す る に し て も 、 般 上 位 の 度 に は 、 一 般 の 度 号 穏 を 朝 り 当 て る こ とを し な い で 配 顔 幅 が 太 い 包 顔 配 歳 や グ ラン ド

文化、本発明は配線圏を 4 圏を 1 つの単位として配線層を部分集合に分ける ステップと、第 1 圏 を基準の 0°とし第 2 圏は 9 0°、第 3 圏は + 45° 又は + 45° として 配線方向を設定するステップと、 4 つの記録層の うち第 3 圏及び第 4 圏を、 0°と 9 0°に座線変換するス

特別平2-262354(3)

テップと、終1階、終2層、終3層及び第4層の 記録を設定するステップと、4つの記録層のうち 第3層及び終4階について前配函療変換の逆変換 を行なうステップとを具備したことを特徴とする 半導体無種 回路接世の配辞方法を提供するもので ある。

(作用)

本発明の半球体集種回路装置では、上位かないの半球体集種回路装置では、2層かよび終3層が下位配線形的、2層が変数では、2層が変数では、2層が変数ができる。なり、2層が変数では、2層の配線では、2層の配線では、2層の配線では、2層の配線を表現では、2層の配線を表現では、2層の配線を表現では、2層の配線を表現である。というに、2位のでは

また、本発明の半導体集強回路装置の配線方法では、上記の多層配線構造にかいて、配線方向を 決める際、第3層かよび第4層は底線変換を行な い、新1冊シェび第2階と関一の処理ステップで 計算することが可能となり、プログラムの簡易化、 変象の経験をはかることができる。

(寒路探)

以下、本発明の静細を図示の実施例によって 説明する。

終于の位置関係を次のように構成する。

- ① アルミニウム館 2 層をポリ シ 9 コン房と+45 度の角皮で交わるように設け、アルミニウム 第 3 層を -45度(+135度)の方向に設ける。
- ②アルミニウム第2層とアルミニウム第3層の 交差する点が、ポリシリコン暦をよびアルミニウム第1層の格子の中点に位置する。
- ③上位2周の配線格子関係は、下位2周の配線格子間隔の√2倍とする。

を接続するためのスルーホールが設定できる位配を示す。 動理セルの設計には、 ポリシリコン暦と アルミニウム第 1 層を用いる。 この時、 アルミニウム第 3 層の配線格子が45度、 13 5度の方向にあっても、 動理セルは、 矩形は 動性 生じない。 すなわち、 動理セルは で形して設計でき、 動理セルは従来のように 互いに 関接させて配置することが可能である。

第3図に、このよりな配額格子の上で行われた 配額の一例を示す。〇で示した類子35と第子36 を結ぶ配線において、 監理セル類子は アル ミニウム第2層で定義されて、 婚子間の配額に は アル ミニウム第3層を使用 する例 を示した。 + 45度の配線セグメント38は アルミニウム第2層であり、 - 45度方向の配額セグメント39はアルミニウム第3層を使用している。

第4回に、多層配線の構造を説明するためのテップ構造断面図を示す。第4回(a)は、集種回路チップを第1回の水平方向の平面で切断した断面図を示す。第4回(b)は、第1回の+45度の方向の平

特開平2-262354(4)

本分、ステップ 6 4 にかいて行なった盛旬変なのの逆変換を行なり。との根に盛間変換を用いてるため、実際の配換は、0°,90°方向と+45°,~45°、方向を1つの配像アログラムを用いるだけでよく、プログラムの商品化、容配の呼ばをはかることができる。次に、ステップ 6 7 にかいて、数結果を登録する。次にステップ 6 7 にかいて、次の4 回について同様の処理を行なり。

上記の実施例では、4 層配線から成る多形配換 構造の場合について説明したが、本発明は、第 1 層から第 n 層 文で一般的 文配線 層級 を用いる場合 にも有効である。

#### 〔発明の効果〕

以上述べた機に、本発明の半導体負額回路接望によれば、研算の少ない配額和資が得られ、半導体系額回路接受の保留性の向上につながる。

また、本発明の配慮方法によれば、断線の少ない配線构造を得るための配急方法が比較的個単なアログラムで得ることが可能となる。

4. 図面の組単た説明

5 図(b) の方が飾 5 図(a) 化比べて交差面粒が大きくなる。

をた、以上示したような多形配線和強を規定して、 は3 図に示けような偽理セル畑子間の配線をC A D を用いた自動設計を行なり場合においても、4 5 度方向に回張した電線系を設定するだけでよく、C A D の配線プログラムの作成も同単である。

なる図に本実施例の多形にはお遊を自め設計するためのフローチャートを示す。ステップ61になかないで、配験形を4月を1つの単位として全にないないのののので、は(41-3)別に対して45°、は44-3)別に対して45°、は44-3)別に対して45°と記録方44に対して45°と記録方44に対けない、ことで45°方向の母は、ステップ63にかいて、は41-3)別の記録を100で、は50方向の母は、ステップ63にかいて、は41-3)別の記録を100で、よりのの母は、ステップ65で

#### 図にかいて、

- 11,31,41…ポリシリコン配度だ、
- 12, 13, 14, 32, 33, 34, 42,
- 43, 44…アルミニウム記憶的、
- 21,35,36…約理セル娘子、
- 3 8 … アルミニウム館 2 泊配線滑、
- 39…アルミニウム第3形配珠局、
- 45…半迎你荔枝、

### 特別平2-262354(6)

5.1 …アルミュカ人供2間配益

5 1…アルミニウム的 2 層配鉄層、

5 3 …アルモニウム第2層の配盤幅、

5.4 …アルミニウム館 2 暦とアルミニウム館 3

層が交差する領域、

101… ポリタリコン層、

1 0 2 ··· y y y as 2 /mg

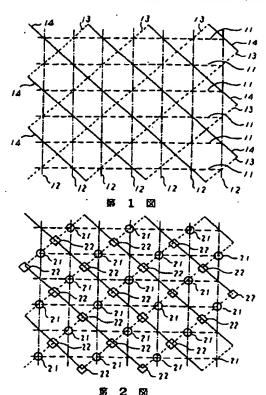
103mメカル終1層、

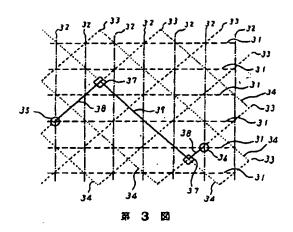
104…メタル約3股、

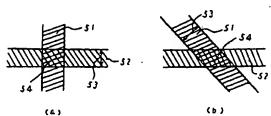
105…配線構造の重なった部分、

Ⅰ 0 6 …配線構造の重ならない部分。

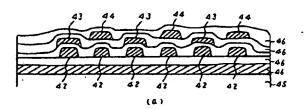
代理人 弁理士 財 近 憲 佑

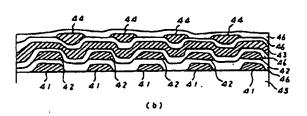






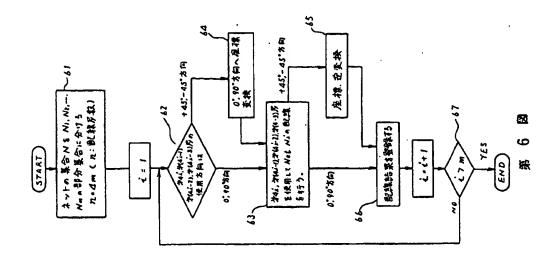


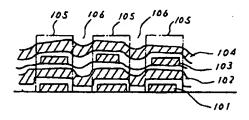




SF 4 (2)

特閒平2-262354(6)





**第 7** 图